Searcl	n N	lote	s
--------	-----	------	---



Appl	licat	ion/(	Contr	o	I No.
------	-------	-------	-------	---	-------

10/075,027 Examiner

Habte Mered

Applicant(s)/Patent under Reexamination

YOSHIKAZU AOKI

Art Unit

2662

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
370	237	10/29/2005	НМ
370	346	10/29/2005	НМ
370	449-451	10/29/2005	НМ
718	105	10/29/2005	НМ
710	15-19	10/29/2005	НМ
710	44,46	10/29/2005	НМ
709	223-225	10/29/2005	НМ
:			
			·
			•
	,		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
	·		

	DATE	EXMR
Searched EAST DB: USPG-PUB, JSPAT, EPO, and JPO	10/29/2005	НМ
EEE	10/29/2005	нм
		٠.
Palm's Inventor DB	10/29/2005	нм
		: .
		: